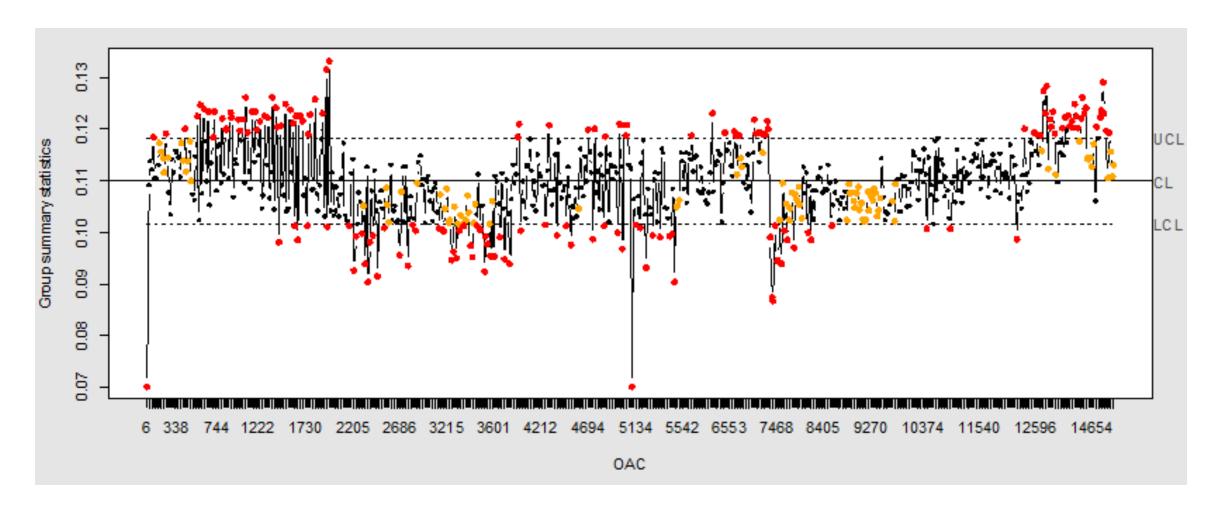
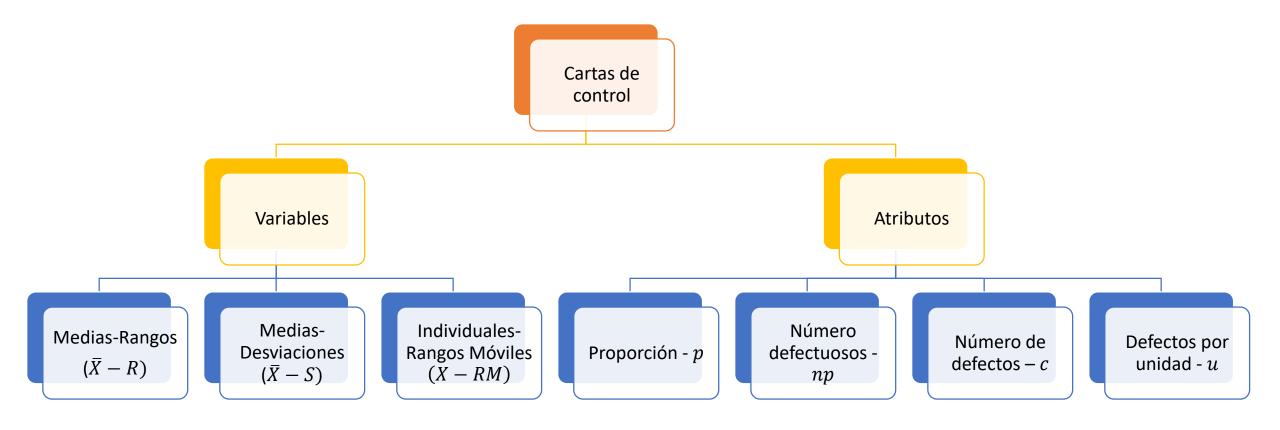
Sesión II

Cartas de control

Carta de control



Tipos de cartas de control



Carta de control

Usos

- 1. Observar y analizar la variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo, lotes, etc.
- 2. Distinguir entre variaciones comunes y especiales del proceso.
- 3. Identificar desplazamientos o cambios en el nivel del proceso.
- 4. Detectar tendencias en el proceso.
- 5. Identificar ciclos recurrentes en el proceso.
- 6. Detectar alta variabilidad en el proceso.
- 7. Identificar poca variabilidad en el proceso.

Comportamientos no aleatorios de cartas de control



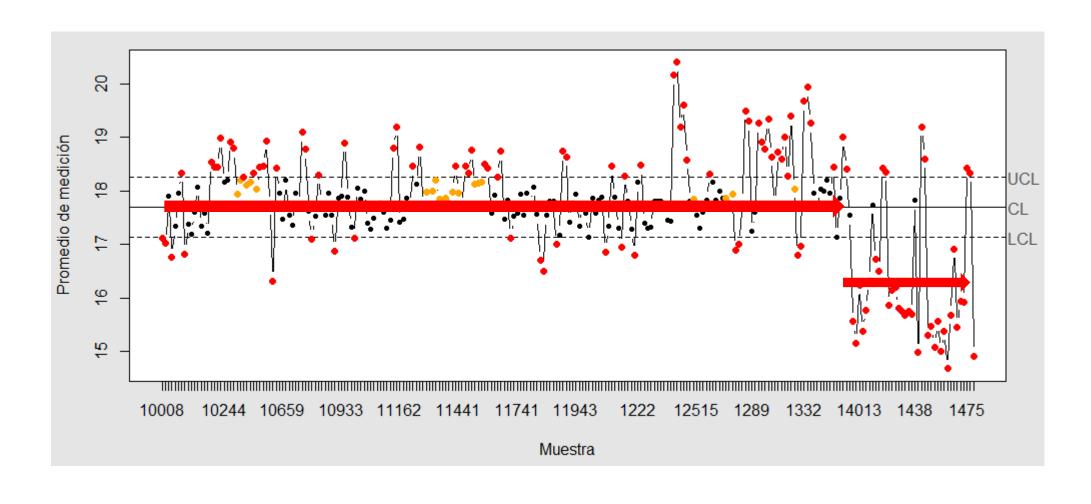
2. Tendencias

3. Ciclos

4. Variabilidad alta

5. Variabilidad baja

Desplazamiento



Análisis de desplazamiento

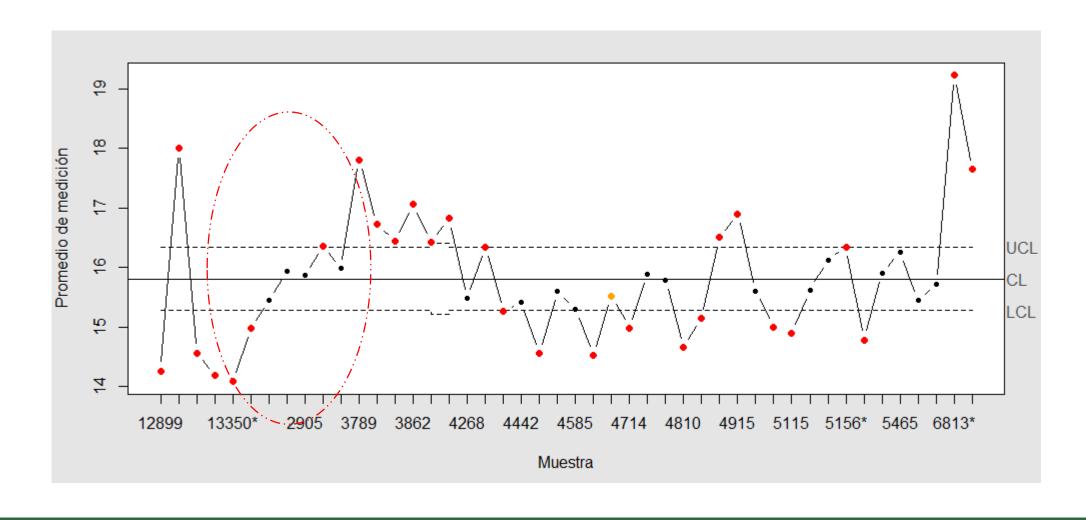
Causas

- 1. Introducción de nuevos trabajadores, máquinas, materiales o métodos.
- 2. Cambios en los métodos de inspección
- 3. El proceso ha mejorado (o empeorado)

Criterios:

- 1. Un punto fuera de los limites de control.
- 2. Hay una tendencia clara a que puntos consecutivos caigan de un solo lado de la línea central.
 - a. Ocho o más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central.
 - b. Al menos 10 de 11 puntos consecutivos caen de un mismo lado de la línea central.
 - c. Por lo menos 12 de 14 puntos consecutivos ocurren por un mismo lado de la línea central.

Tendencia



Análisis de tendencia

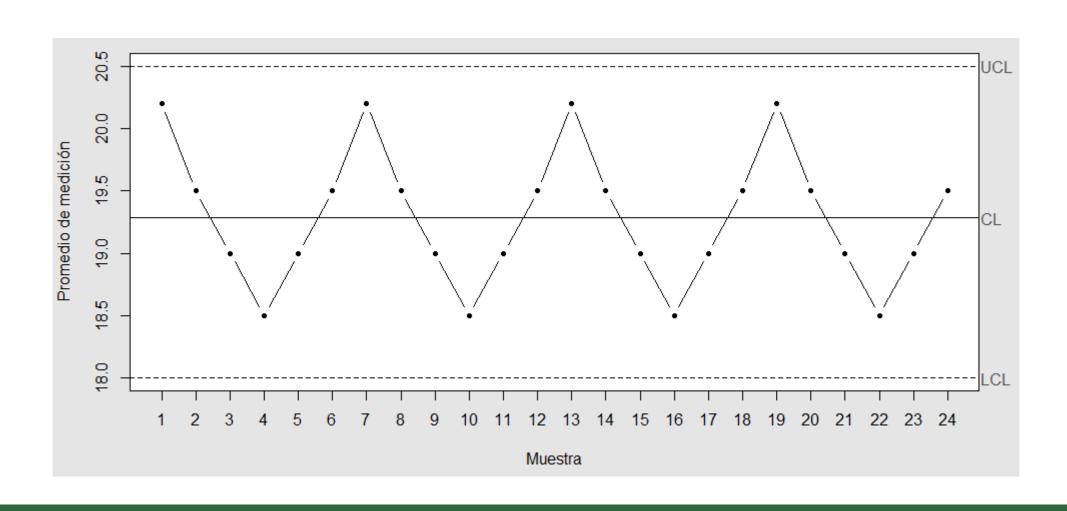
Causas

- 1. Deterioro o ajuste gradual del equipo de producción.
- 2. Desgaste de herramientas.
- 3. Cambios graduales en las condiciones del medio ambiente.

Criterios:

- 1. Seis o mas puntos consecutivos en ascenso o descenso.
- 2. Un movimiento demasiado largo de puntos hacia arriba (o abajo) de la carta de control.

Ciclos



Análisis de Ciclos

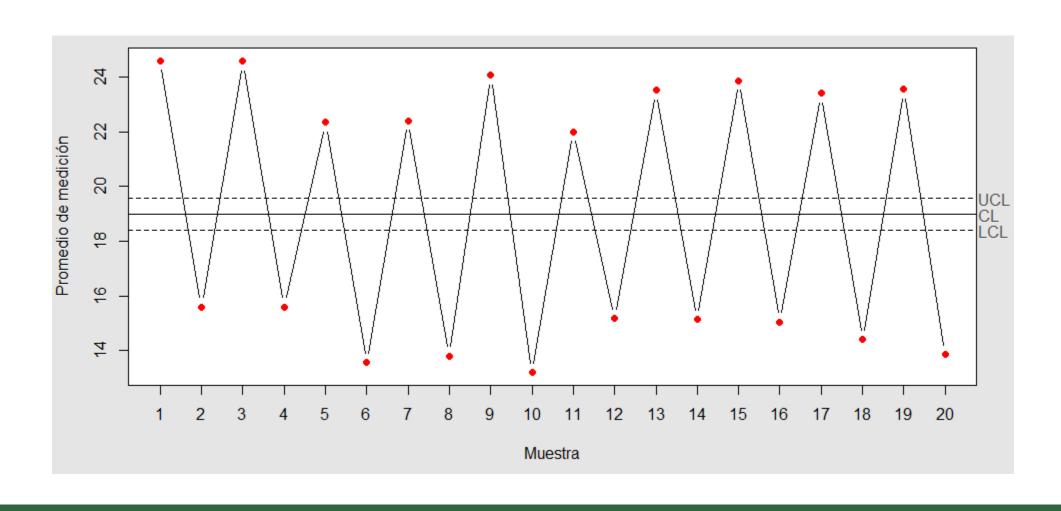
Causas

- 1. Cambios periódicos en el ambiente
- 2. Diferencias en los dispositivos de medición o prueba.
- 3. Rotación regular de máquinas u operarios.
- 4. Efecto sistemático producido por dos máquinas, operarios o materiales que se usan alternadamente.

Criterios:

1. Patrones en forma de ciclos con una periodicidad especifica.

Variabilidad alta



Análisis de variabilidad alta

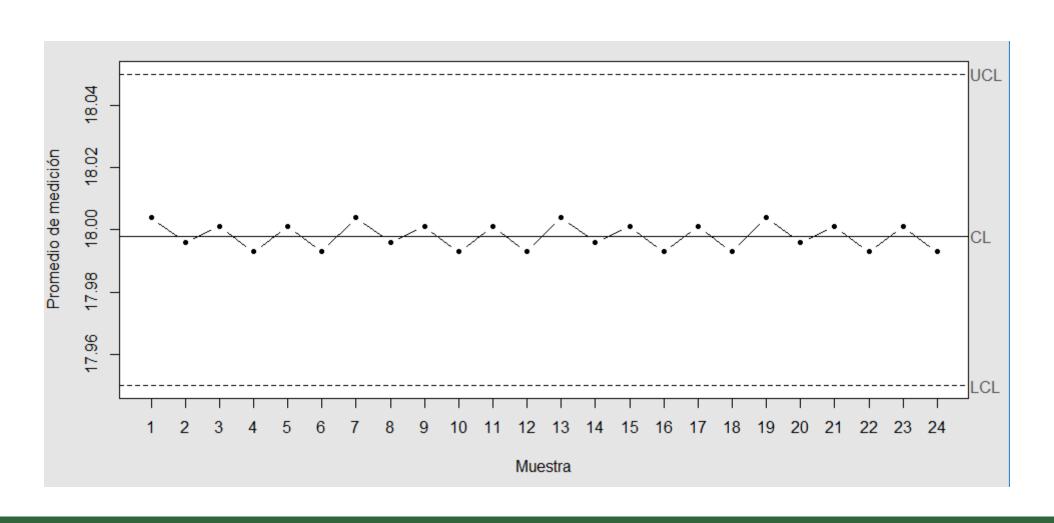
Causas

- 1. Sobrecontrol o ajustes innecesarios en el proceso.
- 2. Diferencias sistemáticas en la calidad del material o en los métodos de prueba
- 3. Control de dos o más procesos con diferentes promedios en la misma carta.

Criterios:

1. Ochos puntos consecutivos en ambos lados de la línea central con ninguno en la zona C.

Variabilidad baja



Análisis de variabilidad baja

Causas

- 1. Error en el cálculo de los límites de control.
- 2. Carta de control inapropiada.
- 3. Manejo inadecuado de los resultados.

Criterios:

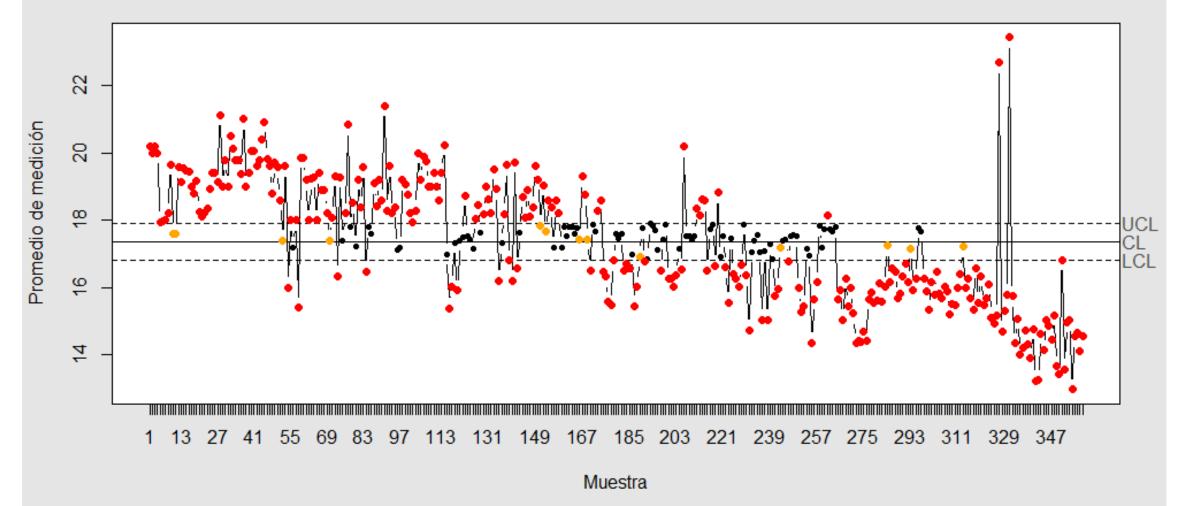
1. Quince puntos consecutivos en la zona C, arriba o debajo de la línea central.

Análisis de variables críticas de T307EO

- 1. Apertura del anillo (POP) L-D
- 2. Apertura TOTAL (TEAR) L-C
- 3. Explosión L-C
- 4. Peso Barniz Post Repair, Especificación:14-18
- 5. Peso Barniz Post Repair L-A, (Ext)
- 6. Peso Barniz Post Repair L-B, (Ext)
- 7. Profundidad de la incisión L-B
- 8. Profundidad de la incisión L-C

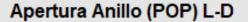
Lectura de datos

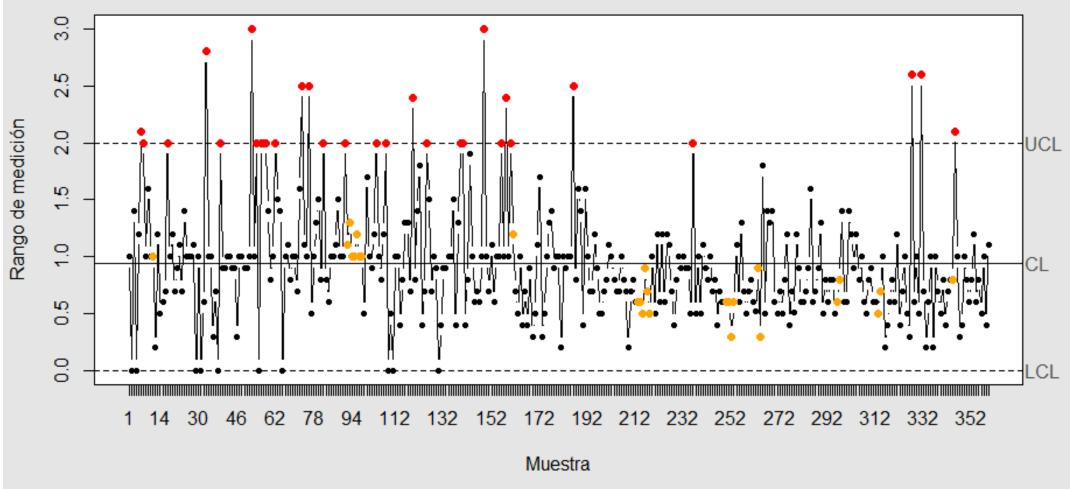
Apertura Anillo (POP) L-D



Number of groups = 359 Center = 17.37141 StdDev = 0.4062469

LCL = 16.82637 UCL = 17.91645 Number beyond limits = 273 Number violating runs = 164





Number of groups = 359 Center = 0.9449304

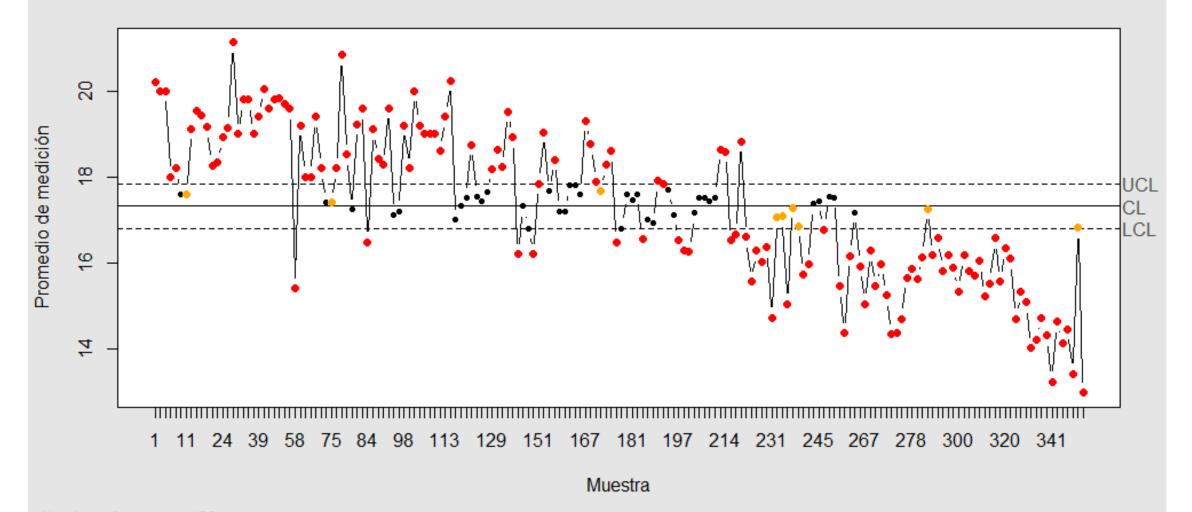
StdDev = 0.4062469

LCL = 0

UCL = 1.998027

Number beyond limits = 30 Number violating runs = 28

Apertura Anillo (POP) L-D en Turno A



Number of groups = 180 Center = 17.31583

StdDev = 0.3874319

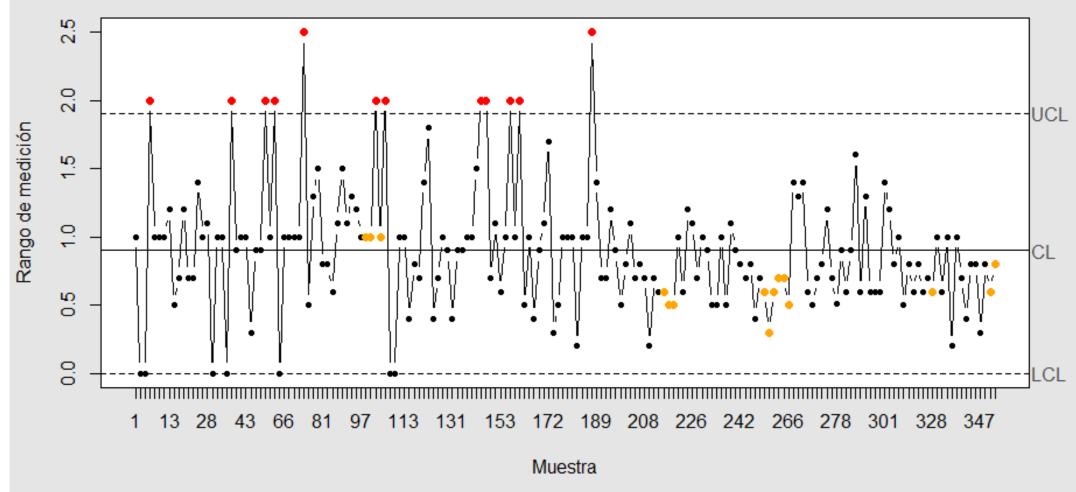
LCL = 16.79604

UCL = 17.83563

Number beyond limits = 134

Number violating runs = 86



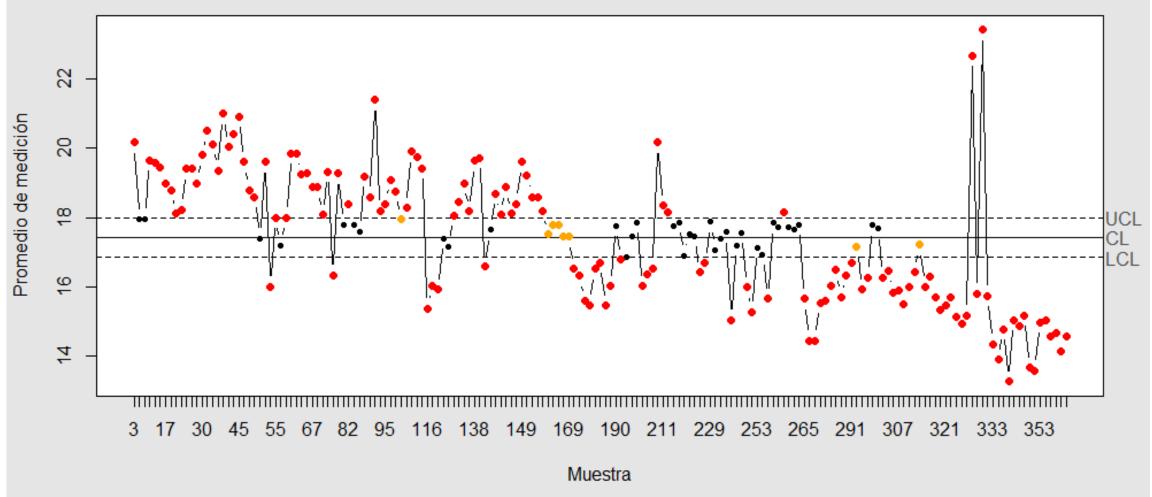


Number of groups = 180 Center = 0.9011667

StdDev = 0.3874319

LCL = 0 UCL = 1.90549 Number beyond limits = 12 Number violating runs = 17

Apertura Anillo (POP) L-D en Turno B

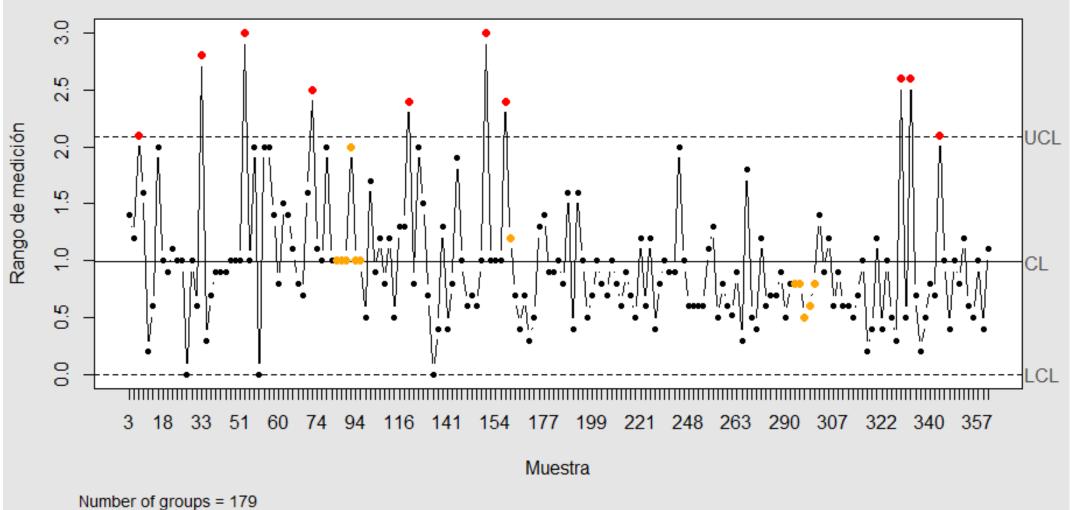


Number of groups = 179 Center = 17.4273 StdDev = 0.425167

LCL = 16.85687 UCL = 17.99772

Number beyond limits = 137 Number violating runs = 72



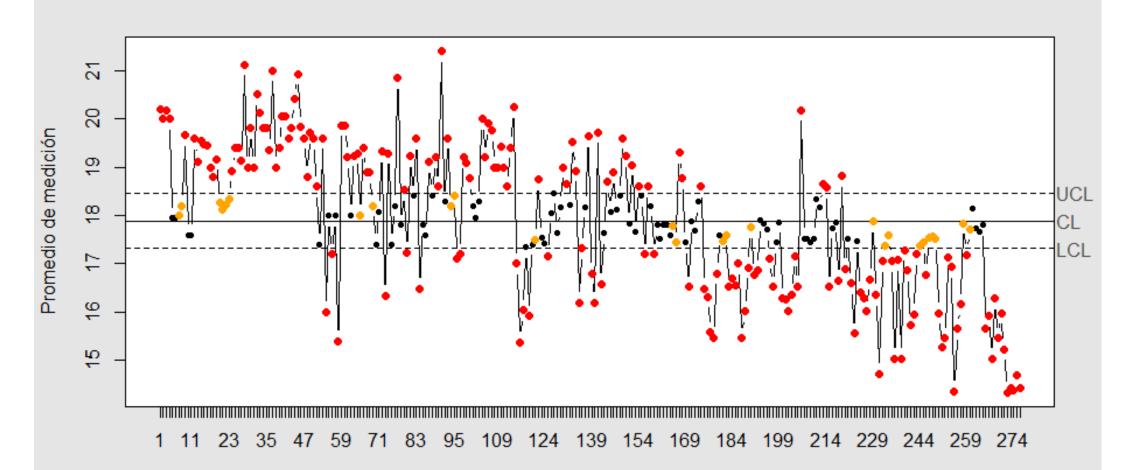


Center = 0.9889385

LCL = 0StdDev = 0.425167 UCL = 2.091081

Number beyond limits = 10 Number violating runs = 12

Apertura Anillo (POP) L-D en año 2015



Muestra

Number of groups = 276 Center = 17.8913

Center - 17.0913

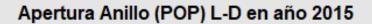
StdDev = 0.4241903

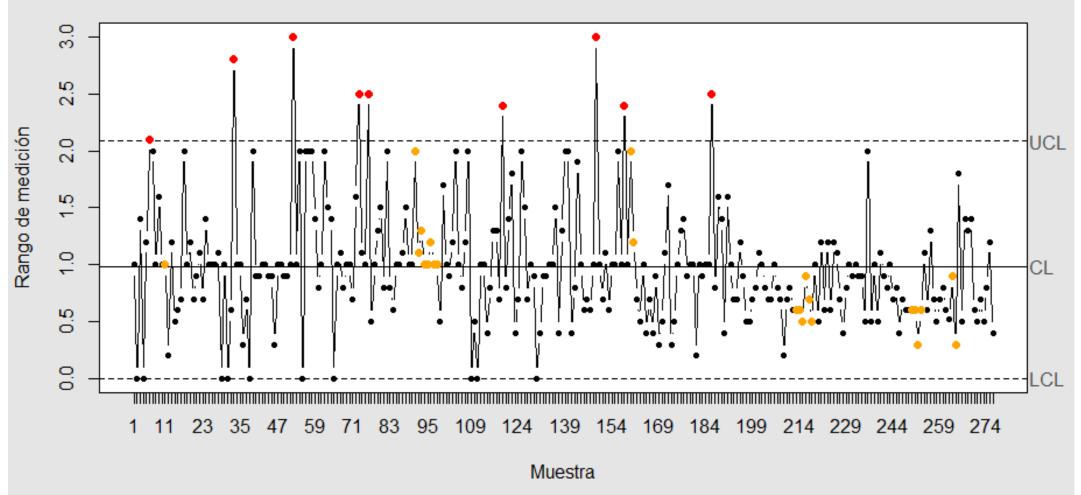
LCL = 17.32219

UCL = 18.46042

Number beyond limits = 182

Number violating runs = 122



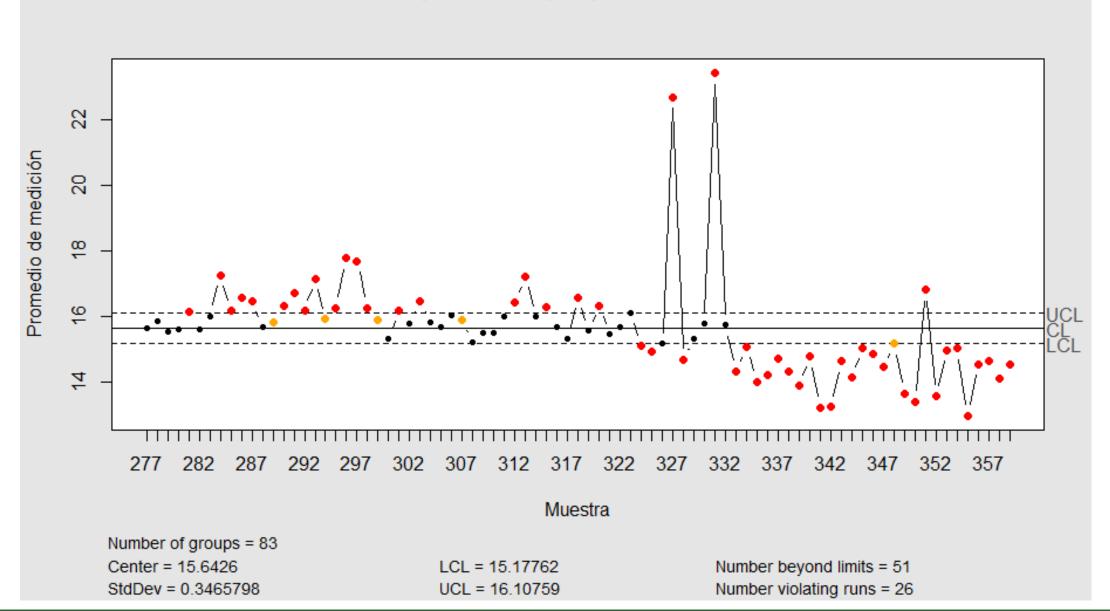


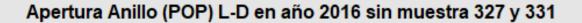
Number of groups = 276

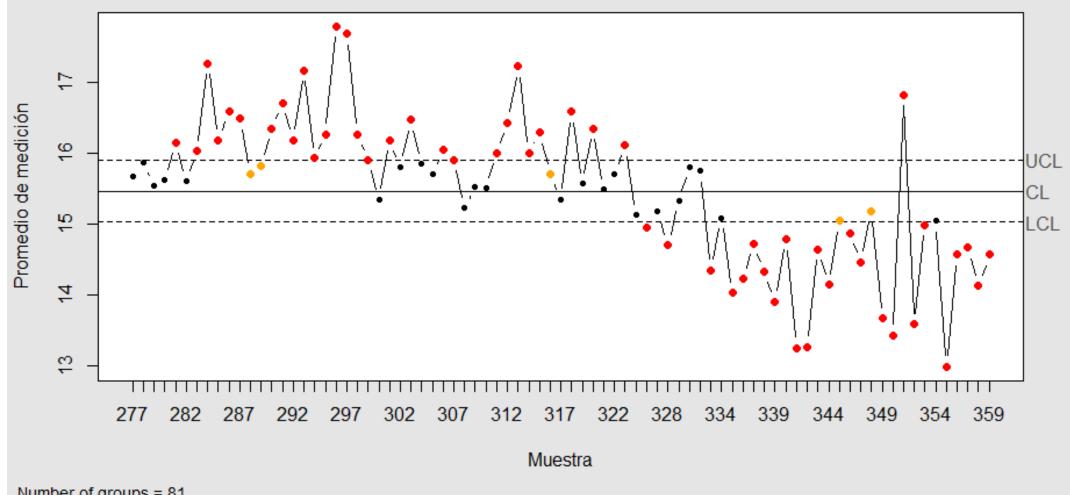
Center = 0.9866667 StdDev = 0.4241903 LCL = 0 UCL = 2.086277

Number beyond limits = 9 Number violating runs = 23



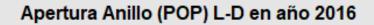


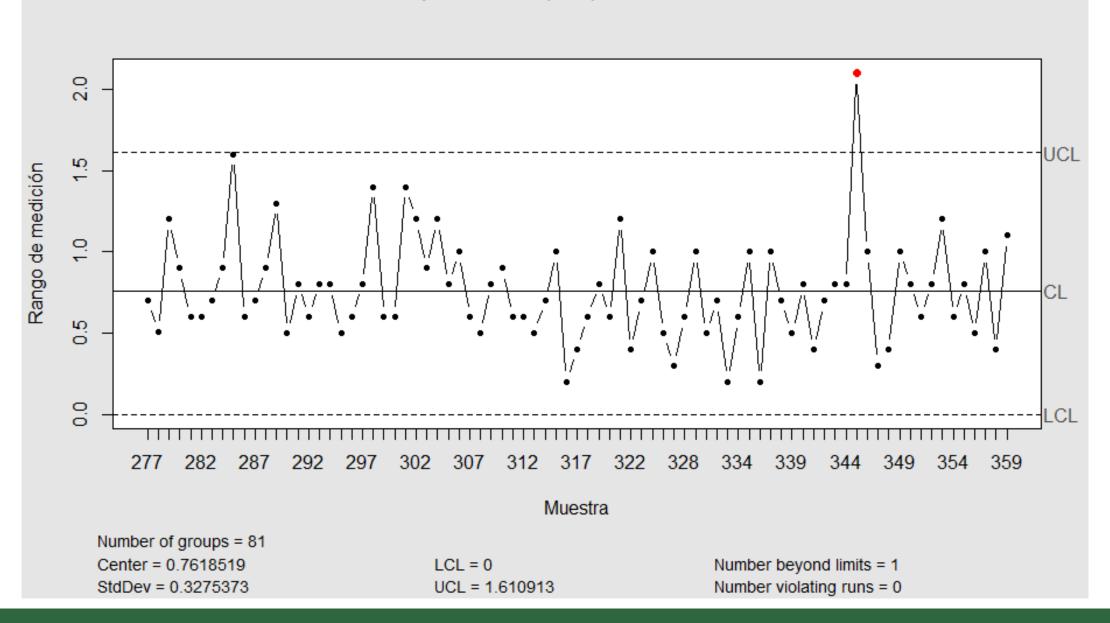




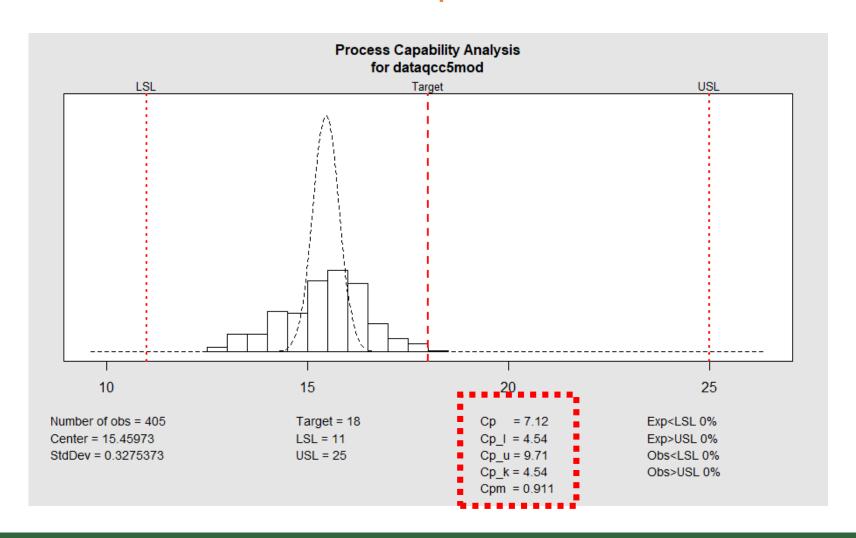
Number of groups = 81 Center = 15.45973 StdDev = 0.3275373

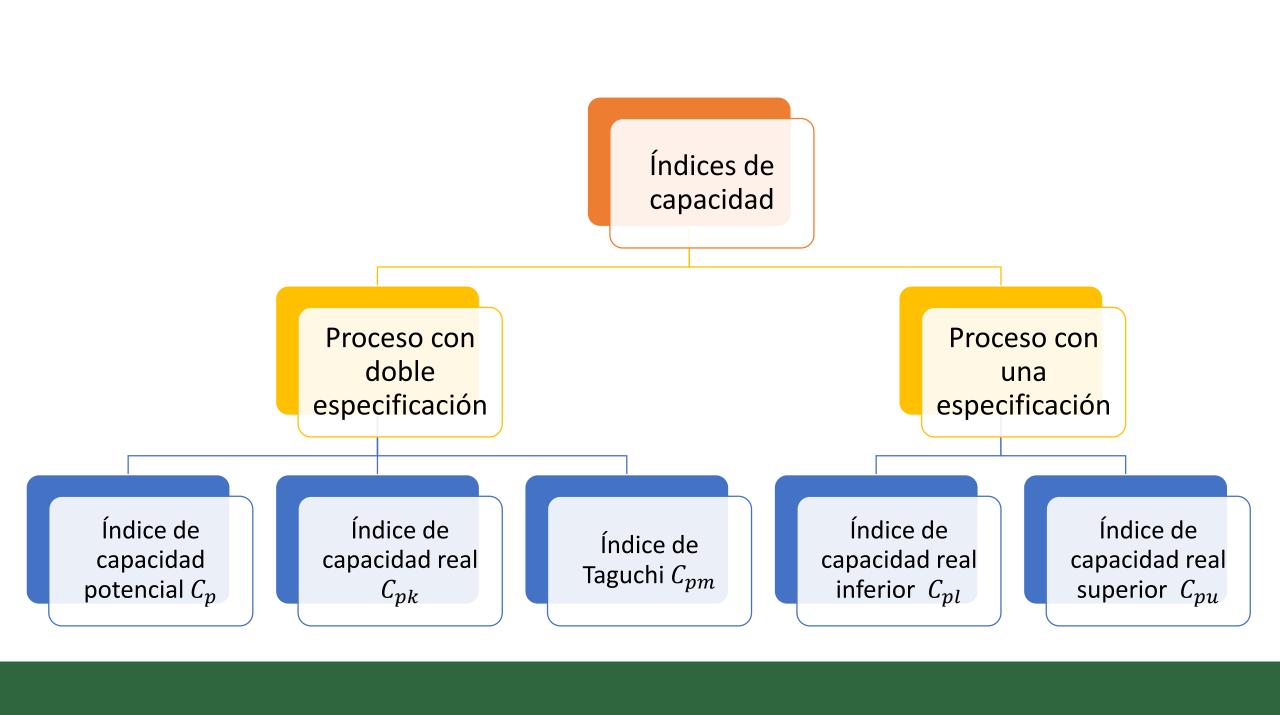
LCL = 15.02029 UCL = 15.89917 Number beyond limits = 53 Number violating runs = 34





Análisis de capacidad





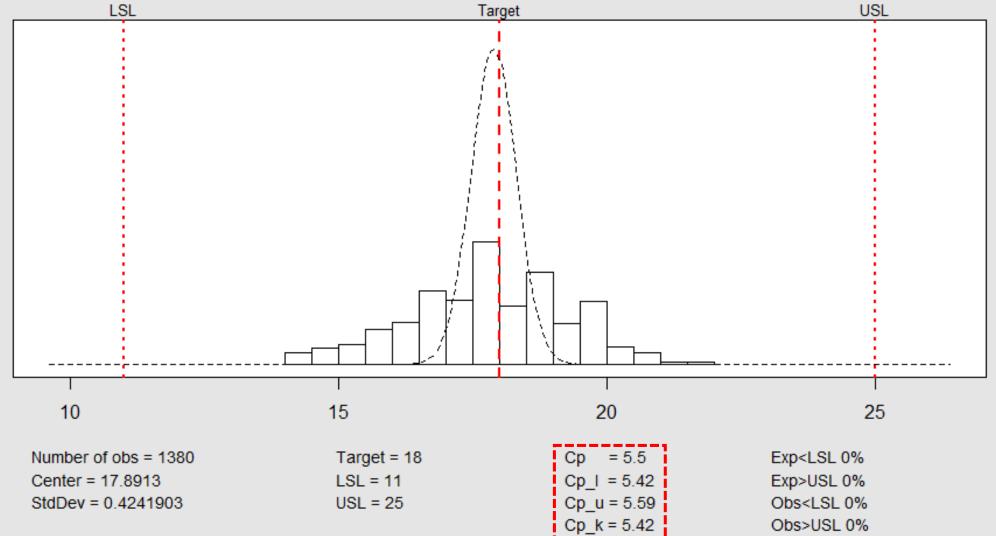
Análisis de capacidad

Usos

- 1. Conocer la amplitud de la variación natural del proceso en relación con sus especificaciones y su ubicación respecto al valor nominal y así saber en qué medida cumple los requerimientos.
- 2. Identificar la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación superior del proceso.
- 3. Identificar la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación inferior del proceso.

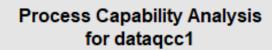
```
process.capability(object=carta4, spec.limits = c(11,25), target= 18)
```

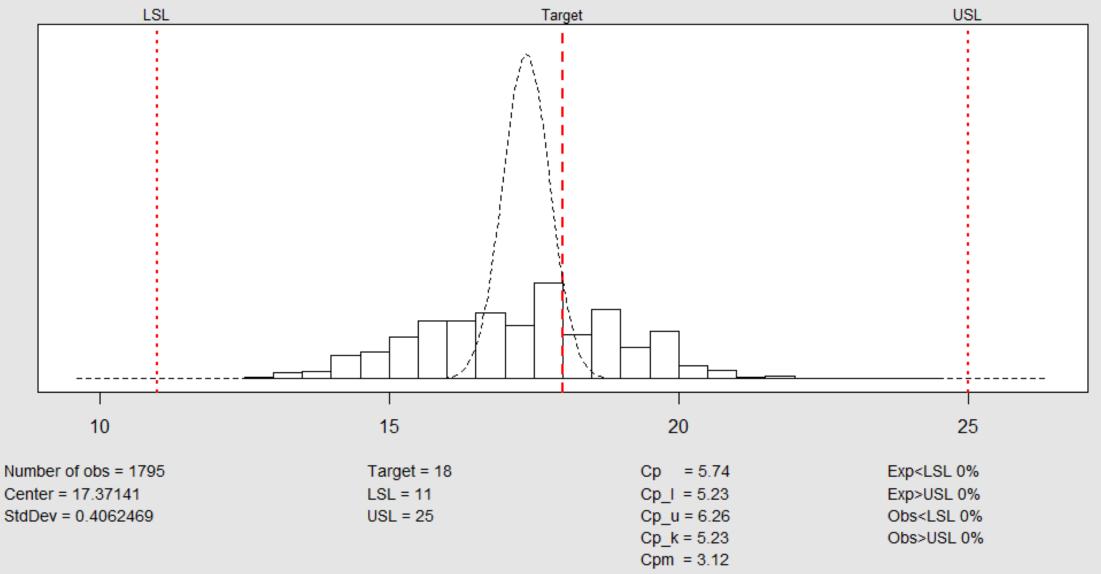




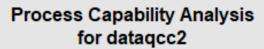
Cpm = 5.33

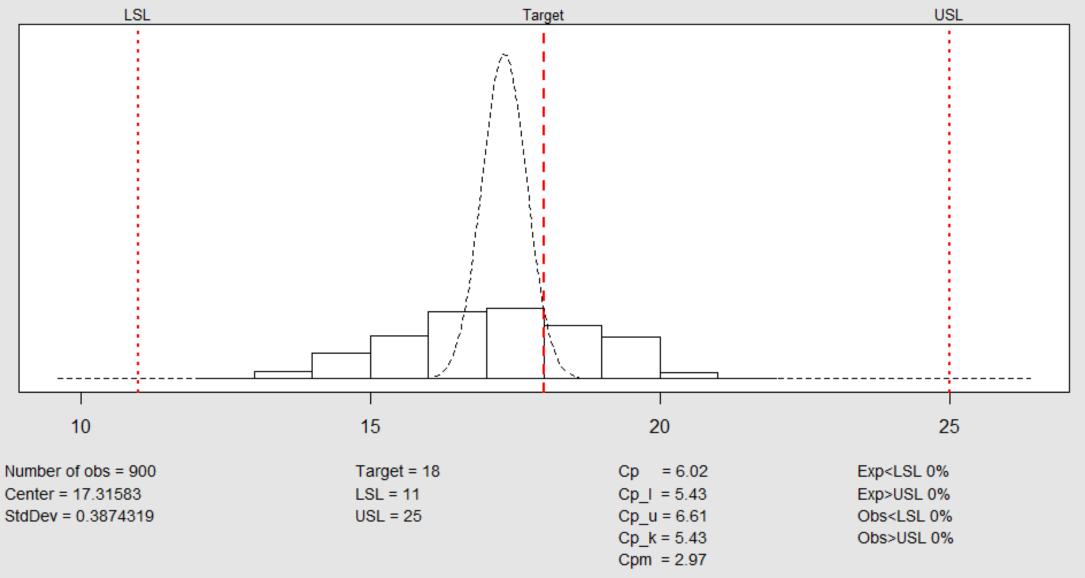
```
process.capability(object=carta1, spec.limits = c(11,25), target= 18)
```





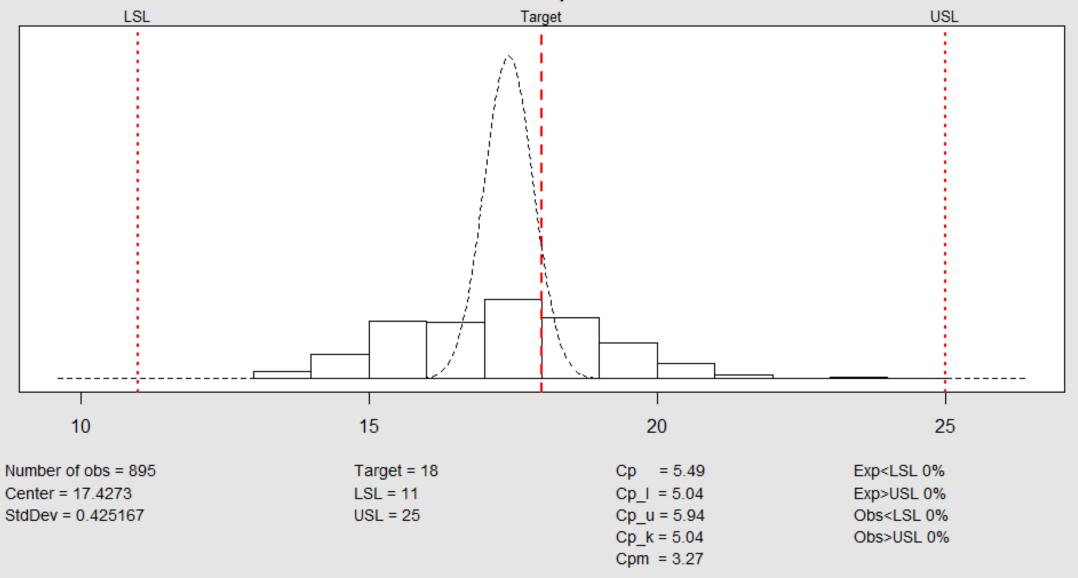
process.capability(object=carta2, spec.limits = c(11,25), target= 18)



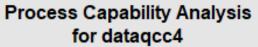


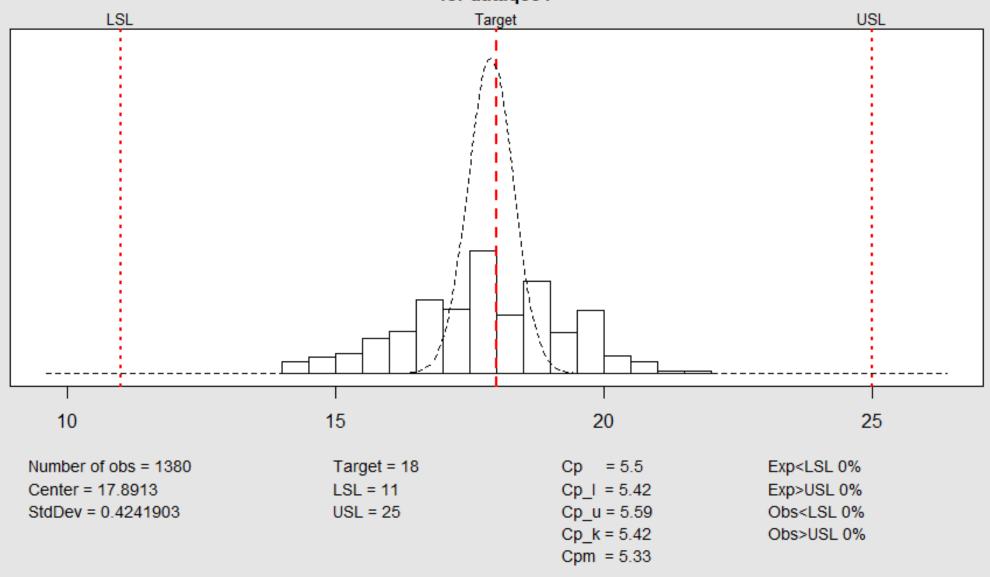
```
process.capability(object=carta3, spec.limits = c(11,25), target= 18)
```

Process Capability Analysis for dataqcc3

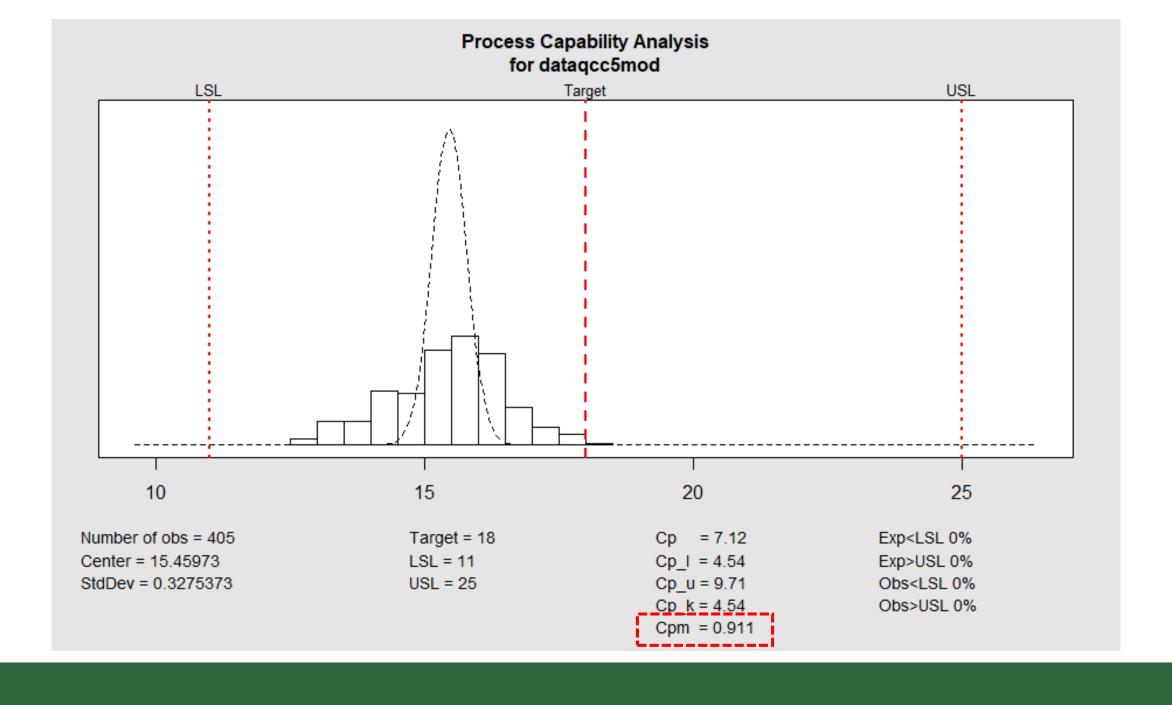


```
process.capability(object=carta4, spec.limits = c(11,25), target= 18)
```





process.capability(object=carta5mod, spec.limits = c(11,25), target= 18)



Taller

https://tinyurl.com/y7nxc7bf

Referencias

Gutierrez, H.P. y de la Vara, R.S.(2013). Control estadístico de la calidad y seis sigma. Mc Graw Hill. Tercera Edición.

Montgomery, D.C. (2013). Control estadístico de la calidad. Limusa Wiley. Tercera Edición.

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

RStudio Team (2018). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www.rstudio.com/.

Scrucca, L. (2004). qcc: an R package for quality control charting and statistical process control. R News 4/1, 11-17. https://cran.r-project.org/doc/Rnews.